

FIȘA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei :		TEHNICA TESTARII			
Codul disciplinei:		390458060612SAB4			
Programul de studii:		CALCULATOARE			
Catedra:		Calculatoare si automatizari			
Facultatea:		de Inginerie „Hermann Oberth”			
Universitatea:		„Lucian Blaga” din Sibiu			
Anul de studiu:	IV	Semestrul	8	Tipul de evaluare finală	examen
Regimul disciplinei (DI=obligatorie/ DO=opțională/DF=liber aleasă):			DO	Numărul de credite:	3
Categorია formativă a disciplinei (DF=fundamentală.; DI=inginerescți; DS=specialitate; DC=complementară)					DS
Total ore din planul de învățământ	3		Total ore pe semestru:	42	
Titularul disciplinei: DIACONESCU Constantin					

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învățământ					
Total ore/ semestru	C	S	L	P	Total
	28		14		42

Obiective:	<p>Inițiere în tehnica testării sistemelor digitale.</p> <p>Inițiere în procedeele de diagnosticare și depanare a sistemelor digitale.</p>
Competențe specifice disciplinei	<p>1. Cunoaștere și înțelegere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea algoritmilor de testare/diagnosticare. • Înțelegerea principiilor funcționale ale echipamentelor de testare. • Cunoașterea tehnicilor specifice de depanare.
	<p>2. Explicare și interpretare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structura echipamentului specific de testare/diagnosticare. • Elaborarea sistematică a scenariilor de testare. • Înregistrarea datelor de test. • Interpretarea datelor de test.
	<p>3. Instrumental – aplicative</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizarea analizatoarelor logice în testarea și diagnosticarea echipamentelor digitale. • Echipamente de testare/diagnosticare dedicate unor aplicații specifice. • Sisteme integrate de testare a conexiunilor (boundary scan). • Tehnici de depanare specifice sistemelor digitale.
	<p>4. Atitudinale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abordarea sistematică a operațiilor de testare/diagnosticare. • Alegerea echipamentului de testare adecvat. • Alegerea metodei optime de depanare.

TEMATICA CURSURILOR		
Nr. crt.	Denumirea temei	Nr. ore
1.	Modele de defecte logice <ul style="list-style-type: none"> • Defecte structurale • Defecte functionale • Detectia defectelor si redundanta • Echivalenta defectelor si localizarea • Dominanta defectelor 	4 ore
2.	Simularea defectelor <ul style="list-style-type: none"> • Tehnici generale de simulare a defectelor • Simularea defectelor in circuitele combinacionale • Esantionarea defectelor • Analiza statistică a defectelor 	6 ore
3.	Generarea testelor <ul style="list-style-type: none"> • Generarea testelor structurale <ul style="list-style-type: none"> ○ orientate pe defecte ○ independente de defecte ○ aleatoare ○ sisteme de generare automată a testelor • Generarea testelor functionale <ul style="list-style-type: none"> ○ testarea fără modele de defecte ○ testarea exhaustivă si pseudoexhaustivă ○ testarea cu modele de defecte specifice 	6 ore
4.	Proiectarea pentru testabilitate <ul style="list-style-type: none"> • Controlabilitatea si observabilitatea • Tehnici DFT ad-hoc • Tehnici de scanare 	4 ore
5.	Autotestarea si autocontrolul <ul style="list-style-type: none"> • Coduri corectoare si detectoare de erori • Arhitecturi BIST off-line • Arhitecturi BIST on-line 	4 ore
Total :		28 ore
TEMATICA LABORATORULUI		
1.	Defecte logice specifice circuitelor bipolare, MOS si CMOS	2 ore
2.	Detectia conexiunilor blocate in circuitele combinacionale	2 ore
3.	Echivalenta si dominanta defectelor	2 ore
4.	Initializarea circuitelor secventiale	2 ore
5.	Generarea pseudoaleatoare a testelor	2 ore
6.	Testarea pseudoexhaustivă	2 ore
7.	Test final	2 ore
Total :		14 ore

Conținutul tematic
(descriptori)

Metode de predare /
seminarizare

Suport de curs pentru proiectie pe ecran.
Explicații suplimentare pe tablă.

Stabilirea notei finale (procentaje)	- răspunsurile la examen (evaluare finală)	50
	- teste pe parcursul semestrului	10
	- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator	40
	- activități gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc.	-
	- teme de control	-
	- alte activități(<i>precizați</i>).....	
	- TOTAL	100%

Evaluarea finală va cuprinde :

- Test final la laborator.
- Examen scris.

Cerințe minime pentru nota 5

- Cunostinte teoretice satisfacatoare acoperind minim 80% din materia predată.
- Efectuarea a minim 70% din lucrarile de laborator.

Cerințe pentru nota 10

- Cunostinte foarte bune acoperind integral materia predată.
- Efectuarea integrala si cu rezultate foarte bune a lucrarilor de laborator

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 48

Bibliografia	<p>Minimală obligatorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abramovici, M., Breuer, M., Friedman, A., <i>Digital System Testing and Testable Design</i>, Computer Science press, 1990 2. Cătuneanu, V., et co., "Structuri electronice de inalta fiabilitate", Ed. Militara, 1989 3. Patton R.J., Frank P.M., Clark R.N., <i>Fault Diagnosis in Dynamic Systems, Theory and Application</i>, Prentice Hall, 1989 <p>Complementară:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marnie L. Hutcheson, <i>Software Testing Fundamentals: Methods and Metrics</i>, John Wiley & Sons, 2003 2. Rajsuman, R., <i>Digital Hardware Testing: Transistor-Level Fault Modelling and Testing</i>, Artech House, Boston, London, 1992 3. M. L. Bushnell and V. D. Agrawal, <i>Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory and Mixed-Signal VLSI Circuits</i>, Kluwer Academic Publishers, 2000 4. ***Boundary-Scan Logic IEEE Std. 1149.1 Data Book, Texas Instruments, 19
	<p>Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:</p> <p>Curs : PC, videoproiector</p> <p>Laborator : analizoare logice, osciloscopae, generatoare de semnal, surse de alimentare, calculatoare</p>

Coordonator de disciplină	Grad didactic, titlu, prenum, nume	Semnătura
	sef lucr.dr.ing. Constantin DIACONESCU	